Последовательность структурных фазовых переходов в системах с четырехминимумным потенциалом

© Е.А. Шадчин

Институт физики Академии наук Украины, 252650 Киев, Украина

(Поступила в Редакцию 11 июня 1997 г.)

Рассматривается теория структурных фазовых переходов типа порядок-беспорядок в системах с четырехминимумным потенциалом. Показано, что рассматриваемая модель допускает обобщение известной модели Изинга в поперечном поле. Установлено также, что с понижением температуры могут реализоваться две либо три кристаллические фазы.

Наиболее изученными фазовыми переходами ($\Phi\Pi$) типа порядок-беспорядок являются переходы, связанные с упорядочением *с*-иона (терминология взята из [1]) в двухъямном потенциале. При этом способ описания движения критического иона сводится к спиновому формализму с q = 2 (q — число эквивалентных положений *с*-иона). Однако, как показывает опыт, упорядочение *с*-иона может происходить в системах с q > 2, так что картина фазового перехода становится значительно сложнее. В частности, представляет особый интерес построение теории $\Phi\Pi$ типа порядок-беспорядок с q = 4. Теория данных переходов развита значительно меньше, чем теория для случаев когда q = 2, и представлена несколькими подходами.

Простейшими обобщениями модели Изинга на случай многоминимумных ФП являются модель локальных минимумов, развитая в [2] и примененная к сегнетоэлектрическому кристаллу ВаТіО₉, а также модель решеточного газа [3] для двухкомпонентного спина $S_{x,y} = \pm 1$. Отметим, что как будет показано далее, эти модели представляют частный случай предлагаемой в данной работе теории.

В работах [4,5] на основе полуфеноменологического гамильтониана для кристалла в виде многокомпонентного твердого раствора замещения [6] рассматриваются сегнетоэлектрические ФП, обусловленные упорядочением тяжелых ионов в четырехминимумном потенциале. Это позволило получить последовательность нескольких ФП, соответствующих частичному упорядочению тяжелых ионов. Адекватность данной модели с точки зрения применимости ее для сегнетоэлектрических ФП в системах с многоминимумными потенциалами отнюдь не очевидна.

Одна из наиболее строго обоснованных моделей в теории структурных ФП представлена моделью Изинга в поперечном поле в сегнетоэлектрических водородсодержащих кристаллах [7] (q = 2). Отметим, что модель Изинга представляется предельной в случае, если частота туннелирования $\Omega \to 0$. Интересными представляются обобщение модели Изинга в поперечном поле на случай систем с четырехминимумными потенциалами и предельная теория для $\Omega \to 0$, которая, очевидно, и будет обобщением модели Изинга для рассматриваемой системы. Это и составляет цель данной работы. Приложение этой модели не ограничено лишь сегнетоэлектрическими структурными фазовыми переходами.

Возможными объектами данных исследований могут стать кристаллы семейства $Me^{I}Me^{II}BX_4$. Например, для кристалла $(NH_4)_2SO_4(NH_4)_2BeF_4$ наблюдаемая совокупность ФП обусловлена частичным упорядочением тяжелых групп BX4, движущихся в четырехминимумном потенциале, отвечающем высокосимметричной фазе кристалла. В качестве объектов исследований также могут рассматриваться кристаллы или металлы, на поверхности которых абсорбируются атомы газов или металлов (например, водород на поверхности вольфрама).

1. Гамильтониан модели

Структура модели такова: имеется набор плоскостей, в каждой из которых вполне упорядоченным образом расположены группы (узлы) из четырех одноямных потенциалов, природа которых для данной задачи не важна. В каждой из этих групп потенциалов расположен упорядочивающийся элемент (*c*-ион), который может двигаться в этом узле потенциалов, взаимодействуя с соседними элементами. Гамильтониан данной системы, очевидно, имеет вид

$$H = \sum_{n} H_{n}(\dot{r}_{n}, r_{n}) + \frac{1}{2} \sum_{n,m} W(R_{n} - R_{m} + r_{n} - r_{m}). \quad (1)$$

Здесь R_n — координата центра *n*-го узла потенциалов, r_n — координата *c*-иона, отсчитываемая от центра *n*-го узла, H_n — гамильтониан *n*-го узла, W_{nm} — взаимодействие соседних (n, m) *c*-ионов. Поскольку на один узел приходится один *c*-ион, результаты не зависят от статистики частиц.

Введем ортонормированное состояние *c*-иона $|k_n\rangle$ *n*-го узла k_n -й ямы, которому соответствует волновая функция $\langle r_n | k_n \rangle = \varphi(r_n - r_{kn})$, описывающая локализованное в k_n -й яме основное состояние *c*-иона. Нормальные собственные состояния гамильтониана H_n являются линейными комбинациями состояний $|k_n\rangle$

$$|\alpha_n\rangle = \frac{1}{2} \sum_{k_n=1}^{4} \exp(i\pi \alpha_n k_n/2) |k_n\rangle, \quad \alpha_n = 0, 1, 2, 3.$$
 (2)

Полнота системы $|\alpha_n\rangle$ следует из условия полноты для базисных состояний $|k_n\rangle$ и определения (2)

$$\sum_{k_n=1}^4 |k_n\rangle \langle k_n| = 1 \to \sum_{\alpha_n=0}^3 |\alpha_n\rangle \langle \alpha_n| = 1, \quad (3)$$

которое является приближенным, поскольку не учитывает возбужденных состояний *n*-го узла. Это возможно, если указанные состояния лежат значительно выше основного состояния. Поэтому рассматриваемые далее $\Phi\Pi$ следует отнести к низкотемпературным. Собственное состояние гамильтониана $H_0 = \sum_n H_n$ в этом случае определяется произведением соответствующих состояний

$$|0
angle = \prod_{n=1}^{N} |lpha_n
angle,$$

где N — полное число узлов в системе. Переходя в (1) к операторной форме, опуская несложные, но громоздкие вычисления в приближении молекулярного поля и пренебрегая частотой туннелирования, окончательно получим

$$H = -ap_{\rm I}Z_{\rm I} - bp_{\rm II}Z_{\rm II}.$$
 (4)

Здесь

$$a=\sum_{n}a_{nm},\quad b=\sum_{n}b_{nm},$$

где

$$a_{nm} = \sum_{k_n k_m} W_{k_n k_n}^{k_m k_m} (R_n - R_m), \quad b_{nm} = \sum_{k_n k_m} W_{k_n k_n \pm 1}^{k_m k_m \pm 1} (R_n - R_m),$$
$$p_{I,II} = \operatorname{Sp} \{ \rho Z_{I,II} \} -$$
(5)

параметры порядка, характеризующие систему

$$Z_{\mathrm{I}} = \begin{pmatrix} \sigma_z, & 0 \\ 0, & \sigma_z \end{pmatrix}, \quad Z_{\mathrm{II}} = rac{1}{2} \begin{pmatrix} \hat{1} + \sigma_z, & 0 \\ 0, & -\hat{1} - \sigma_z \end{pmatrix},$$

 σ_z — двухрядная матрица Паули. Можно показать, что $|a| \gg |b|$ (данное обстоятельство является важным для анализа последовательности $\Phi\Pi$).

Из условия минимизации свободной энергии $\partial F / \partial p_{I,II} = 0$ можно получить систему уравнений для параметров порядка

$$P_{\rm I} = \frac{{\rm ch}(bp_{\rm II}/T) - \exp(-2ap_{\rm I}/T)}{{\rm ch}(bp_{\rm II}/T) + \exp(-2ap_{\rm I}/T)}, \tag{6}$$

$$p_{\rm II} = \frac{{\rm sh}(bp_{\rm II}/T)}{{\rm ch}(bp_{\rm II}/T) + {\rm exp}(-2ap_{\rm I}/T)}.$$
 (7)

Здесь уместно привести наиболее близкую к рассматриваемой задаче модель локальных минимумов, предложенную в [3]. Согласно этой модели, минимумы потенциалов попарно расположены на осях симметрии, характеризуемых индексом *j*. Эта модель была применена к сегнетоэлектрическому переходу в кристалле ВаТіО₉, в котором ион Ті⁴⁺ может смещаться в результате упорядочения вдоль осей *j*. Система уравнений для параметров порядка η_i имеет вид [8]

$$\eta_j = \operatorname{sh} a_j \eta_j \Big/ \sum_{j=1}^3 \operatorname{ch} a_j \eta_j$$

и является частным случаем рассматриваемой здесь модели в том случае, когда b = 0. Учитывая, что четырехрядная матрица Z_1 в этом случае представима в виде прямой суммы матриц $Z_1 = \sigma_2 \oplus \sigma_2$, можно показать, что уравнение (5) при b = 0 распадается на систему уравнений для η_j (в нашем случае j = 1, 2), причем $p_1 = \eta_1 + \eta_2$. Таким образом, представленная здесь модель даже в случае пренебрежения процессами туннелирования является обобщением модели локальных минимумов.

Рассмотрим подробно систему уравнений (6); (7). Прежде всего видно, что имеется решение $p_{\rm I} = p_{\rm II} = 0$. Это соответствует случаю полностью разупорядоченного состояния (парафазе α). Кроме того, видно, что при $T \rightarrow 0$ параметры порядка $p_{\rm I,II} \rightarrow 1$. Далее из (5) следует, что если $p_{\rm II} = 0$, то обязательно и $p_{\rm II} = 0$. Таким образом, вначале с понижением температуры обязательно реализуется фаза с частичным упорядочением $p_{\rm II} = 0$, $p_{\rm I} \neq 0$ (β -фаза). Полагая в (6) $p_{\rm II} = 0$, получим известную корневую температурную зависимость параметра порядка вблизи температуры первого ФП $T_{c\rm I} = a$

$$p_{\rm I} = \operatorname{th} \frac{a p_{\rm I}}{T}.$$
(8)

Температура второго $\Phi\Pi$ определяется из уравнения (6) при условии, что $p_{\Pi} \sim 0$ (начало новой γ -фазы), следующим образом:

$$T_{c\mathrm{II}} = \frac{b}{1 + \exp[-2ap_{\mathrm{I}}(b)/b]}, \quad a \gg b.$$

Температурная зависимость параметра порядка p_{II} также имеет корневую температурную зависимость, но более плавную по сравнению с (7). Температурная зависимость энтропии S(T) системы определяется следующим образом:

$$S(T) = \ln \left\{ 2 \left[\exp(ap_{\mathrm{I}}/T) \operatorname{ch}(bp_{\mathrm{II}}/T) + \exp(-ap_{\mathrm{I}}/T) \right] \right\} - ap_{\mathrm{I}}^2/T - bp_{\mathrm{II}}^2/T$$

Легко показать, что скачок энтропии ΔS_2 , соответствующий второму ФП, больше, чем скачок энтропии, соответствующий первому ФП. Это означает, что при понижении температуры до $T_{c\Pi}$ степень разупорядоченности остается выше ln 2. Полученный результат согласуется с экспериментальными данными работ [5,8]. Температурная зависимость теплоемкости *с* имеет обычную сингулярность $c \sim |T - T_c|^{-1/2}$ при температурах ФП.

2. Температурная зависимость чисел заполнения

Для получения более детальной картины $\Phi\Pi$ рассмотрим температурную зависимость чисел заполнения каждой из *k* ям. Для этого предположим, что взаимодействие не меняет общего числа состояний (2), а изменяется лишь степень их заполнения. Таким образом, (2) обобщается на случай, когда состояние $|\alpha\rangle$ представляет собой собственное состояние полного гамильтониана (индекс *n* опущен, поскольку в рамках приближения молекулярного поля задача сведена к одночастичной)

$$|lpha
angle = \sum_{k=1}^{4} a_k(lpha) |k
angle, \quad lpha = 0, 1, 2, 3.$$

Говоря иначе, $|\alpha\rangle$ теперь представляет собой совокупность состояний одного узла. Причем здесь в общем случае $|a_k(\alpha)|^2 \neq 1/4$ и по определению

$$n_k = \operatorname{Sp} \{ \rho n_k \} = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha \alpha} |a_k(\alpha)|^2.$$

Найдем значение $p_{\rm I}$, которое выражено через число заполнения n_k . Используя условия полноты системы $|k\rangle$ (3) и определение параметра порядка (5), получим

$$p_{I} = \sum_{\alpha,k} \rho_{\alpha\alpha} \langle \alpha | k \rangle \langle k | Z_{I} | k \rangle \langle k / \alpha \rangle$$

=
$$\sum_{\alpha,k} \rho_{\alpha\alpha} (|a_{1}(\alpha)|^{2} - |a_{2}(\alpha)|^{2} + |a_{3}(\alpha)|^{2} - |a_{4}(\alpha)|^{2})$$

=
$$n_{1} - n_{2} + n_{3} - n_{4}.$$

Аналогично получим $p_{II} = n_1 - n_9$.

Из данной системы, а также учитывая условие нормировки, получим

$$n_1 = \frac{1}{4} + p_{\rm I}/4 + p_{\rm II}/4, \quad n_3 = \frac{1}{4} + p_{\rm I}/4 - p_{\rm II}/4,$$
 (9)

$$n_2 = n_4 = \frac{1}{4} - p_{\rm I}/4.$$
 (10)

Видно, что в случае, когда константы a и b гамильтониана (4) положительны, с понижением температуры может реализоваться последовательность ФП, схема которых приведена на рисунке, a. Согласно (9), (10), в β -фазе $n_1 = n_9 = (1/4)(1+p_1)$, $n_2 = n_4 = (1/4)(1-p_1)$, что соответствует корневым зависимостям для роста чисел заполнения $n_{1,9}$ и $n_{2,4}$. Ниже T_{cII} реализуется γ -фаза, в которой $n_{2,9,4} \rightarrow 0$, а $n_1 \rightarrow 1$. В случае когда a > 0, b < 0, второй ФП происходит с удвоением постоянной решетки (см. рисунок, b). Для a < 0 существует единственная возможность, при которой b = 0, поскольку только в этом случае может реализовываться "антиупорядоченная" фаза (рисунок, c). Линейная зависимость чисел заполнения (8), (9) как функции параметра порядка



а) Схема ФП с понижением температуры от фазы α к β и γ -фазе для a, b > 0. b) Схема ФП от фазы α к β - и γ -фазе для a > 0, b < 0. В γ -фазе происходит удвоение постоянной решетки. c) Схема ФП для a < 0, b = 0. β — "антиупорядоченная" фаза.

совпадает с соответствующей зависимостью, показанной [5], хотя полученные нами температурные зависимости чисел заполнения несколько ниже по сравнению с приведенными в [5], так как система уравнений (6) и (7) для параметров порядка отличается от соответствующей системы в [5].

Для детального численного анализа необходимо иметь экспериментальные данные для соответствующей системы. Причем, поскольку в теории имеются две константы, необходимо знать две температуры ФП. Однако даже для такой простой системы, как сульфат аммония (NH₄)₂SO₄, о которой известно, что она испытывает два ФП (имеются три фазы), из эксперимента следует, что существует одна (более низкая) температура ФП. Известна также работа [9], в которой для кристалла NH₄HSO₄ определены две температуры ФП. Однако здесь отсутствуют данные о механизме упорядочения критического иона и структуре потенциала.

В заключение отметим, что рассмотренный в работе метод описания системы взаимодействующих частиц в четырехминимумном потенциале позволяет также использовать данный подход в случаях q = 3, q > 4.

Список литературы

- [1] В.Г. Вакс. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектричества. Наука, М. (1973).
- [2] W.P. Mason, B.T. Mattias. Phys. Rev. 74, 1662 (1948).
- [3] A.A. Chumak, A.A. Tarasenko. Surface Sci. 91, 2, 694 (1980).
- [4] Д.Х. Блат, В.И. Зиненко. ФТТ 21, 4, 1009 (1979).
- [5] В.И. Зиненко, Д.Х. Блат. ФТТ 22, *1*, 184 (1980).
- [6] А.Г. Хачатурян. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. Наука, М. (1974).
- [7] Смоленский Г.А., Боков В.А. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, Л. (1971).
- [8] Ф. Иона, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристаллы. Мир, М. (1965).
- [9] А.И. Баранов, Е.Г. Понятовский, В.В. Синицын, Р.М. Федосюк, Л.А. Шувалов. Кристаллография **30**, *6*, 1121 (1985).